

SAMPLE

検査成績表
<TEST REPORT>

1/2

品名<Model Name> (メモリハイロガー<MEMORY HiLOGGER>)
 形名<Model Number> (8421-50)
 製造番号<Serial No.> (No. 100622549)
 検査年月日<Test Date> (2010-06-19)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (25.6 °C, 63 %rh)

No.	項目 <Item>	結果 <Result>
1.	プリンタ <Printer>	
	-1.ヘッドアップ <Head up>	(PASS)
	-2.ペーパーエンド <Paper end>	(PASS)
2.	バックライトチェック <Back light check>	(PASS)
3.	断線検出 <Burn out>	(PASS)
4.	セルフチェック <Self check>	
	-1.ROM, RAMチェック <ROM, RAM check>	(PASS)
	-2.プリンタチェック <Printer check>	(PASS)
	-3.キー、LEDチェック <Keyboard check, LED check>	(PASS)
	-4.LCDチェック <LCD check>	(PASS)
5.	機能 <Function>	
	-1.データストレージ、圧縮機能 <Date storage, Compression>	(PASS)
	-2.TRIG OUT <TRIG OUT>	(PASS)
	-3.EXT TRIG <EXT TRIG>	(PASS)
	-4.時間軸精度 <Time base>	(PASS)
	-5.時計 <Clock>	(PASS)
	-6.PCカード <PC card>	(PASS)
6.	充電動作 <Battery charge>	(PASS)
7.	パルス入力 <Pulse>	(PASS)
8.	LAN動作 <LAN>	(PASS)
9.	スキャン動作チェック <Scan Operation Check>	(PASS)

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.842150-3

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

2/2

製造番号<Serial No.>
検査年月日<Test Date>(No. 100622549)
(2010-06-19)
<YYYY-MM-DD>

項目 <Item>	レンジ <Range>	試験点 (標準器校正値) <Test Point>(<Std. Cal. Value>)	** 許容範囲 <Tolerance>	* 測定結果 <Measured Value>
--------------	----------------	---	------------------------	----------------------------

測定確度 電圧<Volt>

100mVf.s.	100mV	99.900 mV ~ 100.100 mV	(100.000 mV)
100mVf.s.	-100mV	-100.100 mV ~ -99.900 mV	(-100.000 mV)
1Vf.s.	1 V	0.99900 V ~ 1.00100 V	(1.00000 V)
1Vf.s.	-1 V	-1.00100 V ~ -0.99900 V	(-1.00000 V)
10Vf.s.	10 V	9.9900 V ~ 10.0100 V	(10.0000 V)
10Vf.s.	-10 V	-10.0100 V ~ -9.9900 V	(-10.0000 V)
100Vf.s.	50 V	49.900 V ~ 50.100 V	(50.000 V)
100Vf.s.	-50 V	-50.100 V ~ -49.900 V	(-50.000 V)

測定確度 熱電対(基準接点補償なし)<TC>

100°Cf.s.(K)	90°C	88.95 °C ~ 91.05 °C	(90.00 °C)
500°Cf.s.(K)	450°C	448.8 °C ~ 451.2 °C	(450.0 °C)
500°Cf.s.(B)	450°C	447.8 °C ~ 452.2 °C	(450.0 °C)
2000°Cf.s.(K)	1200°C	1198.0 °C ~ 1202.0 °C	(1200.0 °C)
2000°Cf.s.(B)	1700°C	1697.0 °C ~ 1703.0 °C	(1700.0 °C)

測定確度 熱電対(基準接点補償あり)<TC・RJC>

100°Cf.s.(K)	0°C(0.2 °C)	-1.85 °C)~(2.25 °C)	(0.00 °C)
100°Cf.s.(K)	90°C(90.2 °C)	88.15 °C)~(92.25 °C)	(90.00 °C)

測定確度 測温抵抗体 Pt100<RTD>

100°Cf.s.(3線)	90°C	89.45 °C ~ 90.55 °C	(90.00 °C)
500°Cf.s.(3線)	450°C	449.3 °C ~ 450.7 °C	(450.0 °C)
2000°Cf.s.(3線)	720°C	718.5 °C ~ 721.5 °C	(720.0 °C)
100°Cf.s.(4線)	90°C	89.45 °C ~ 90.55 °C	(90.00 °C)
500°Cf.s.(4線)	450°C	449.3 °C ~ 450.7 °C	(450.0 °C)
2000°Cf.s.(4線)	720°C	718.5 °C ~ 721.5 °C	(720.0 °C)

備考<Note>

* FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

** 標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。
<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>